

認定番号	ASNITE 0003 T
認定年月日	2002 年 12 月 19 日
認定情報更新年月日	2017 年 5 月 19 日
認定された事業所の名称	株式会社 ECSEC Laboratory 評価センター 法人番号 6010001078368
所在地	〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3 丁目 21 番 ちよだプラットフォームスクウェア
認定分野、区分及び範囲	情報技術-コモンクライテリア評価-ソフトウェア 情報技術-コモンクライテリア評価-ハードウェア (スマートカード等) 情報技術-暗号モジュール評価-暗号ソフトウェアモジュール 情報技術-暗号モジュール評価-暗号ハードウェアモジュール 情報技術-システム LSI 侵入テスト 認定の範囲は、以下のとおり
連絡先	電話 03-5259-8064 FAX 03-5259-8070
備考	当該事業所は試験事業者として ISO/IEC 17025:2005 (JIS Q 17025:2005) に適合しています。

事業所の名称：株式会社 ECSEC Laboratory 評価センター

所在地：東京都千代田区神田錦町3丁目21番ちよだプラットフォームスクウェア

認定区分：情報技術－コモンクライテリア評価－ソフトウェア

認定範囲：

セキュリティ評価基準及び評価方法

ITセキュリティ評価基準	
<ul style="list-style-type: none">・ ISO/IEC 15408 Information Technology – Security Techniques – Evaluation Criteria for Information Technology Security・ Common Criteria for Information Technology Security Evaluation・ Common Criteria for Information Technology Security Evaluationに係る独立行政法人情報処理推進機構翻訳文書・ 独立行政法人情報処理推進機構が公開する評価基準補足文書	
ITセキュリティ評価方法	
<ul style="list-style-type: none">・ ISO/IEC 18045 Information Technology – Security Techniques – Methodology for Information Technology Security Evaluation・ Common Methodology for Information Technology Security Evaluation・ Common Methodology for Information Technology Security Evaluationに係る独立行政法人情報処理推進機構翻訳文書・ 独立行政法人情報処理推進機構が公開する評価方法補足文書	

セキュリティ保証コンポーネント

2002年12月19日	セキュリティターゲットの評価 (クラス ASE) プロテクションプロファイルの評価 (クラス APE) 評価保証レベル1 (EAL 1) 評価保証レベル2 (EAL 2) 評価保証レベル3 (EAL 3)
2004年 6月 4日	評価保証レベル4 (EAL 4)
2014年 7月16日	ALC_FLR. 2

事業所の名称：株式会社 ECSEC Laboratory 評価センター

所在地：東京都千代田区神田錦町3丁目21番ちよだプラットフォームスクウェア

認定区分：情報技術－コモンクライテリア評価－ハードウェア（スマートカード等）

認定範囲：

セキュリティ評価基準及び評価方法

ITセキュリティ評価基準	
<ul style="list-style-type: none">・ ISO/IEC 15408 Information Technology – Security Techniques – Evaluation Criteria for Information Technology Security・ Common Criteria for Information Technology Security Evaluation・ Common Criteria for Information Technology Security Evaluationに係る独立行政法人情報処理推進機構翻訳文書・ 独立行政法人情報処理推進機構が公開する評価基準補足文書	
ITセキュリティ評価方法	
<ul style="list-style-type: none">・ ISO/IEC 18045 Information Technology – Security Techniques – Methodology for Information Technology Security Evaluation・ Common Methodology for Information Technology Security Evaluation・ Common Methodology for Information Technology Security Evaluationに係る独立行政法人情報処理推進機構翻訳文書・ 独立行政法人情報処理推進機構が公開する評価方法補足文書・ CCRA が公開するスマートカードに関する CC サポート文書・ 独立行政法人情報処理推進機構が公開するCCサポート文書と同等の文書	
セキュリティ保証コンポーネント	
2012年8月23日	プロテクションプロファイルの評価（クラス APE） 評価保証レベル 1（EAL 1） 評価保証レベル 2（EAL 2） 評価保証レベル 3（EAL 3） 評価保証レベル 4（EAL 4） 評価保証レベル 5（EAL 5） ALC_DVS. 2 AVA_VAN. 5

事業所名称：株式会社 ECSEC Laboratory 評価センター

所 在 地：東京都千代田区神田錦町3丁目21番ちよだプラットフォームスクウェア

認定区分：情報技術－暗号モジュール評価－暗号ソフトウェアモジュール

認定範囲：

暗号モジュールセキュリティ要件及び試験要件

暗号モジュールセキュリティ要件
<ul style="list-style-type: none">・ ISO/IEC 19790:2006 Information Technology – Security Techniques – Security Requirements for Cryptographic Modules・ JIS X 19790:2007 セキュリティ技術－暗号モジュールのセキュリティ要求事項・ 独立行政法人情報処理推進機構の暗号モジュール認証機関組織が公開する同等の文書
暗号モジュール試験要件
<ul style="list-style-type: none">・ ISO/IEC 24759:2008 Information Technology – Security Techniques – Test Requirements for Cryptographic modules・ JIS X 24759:2009 セキュリティ技術－暗号モジュールのセキュリティ試験要件・ 独立行政法人情報処理推進機構の暗号モジュール認証機関組織が公開する同等の文書

認定範囲

2007年11月29日	基本暗号セキュリティ 暗号アルゴリズム実装試験 暗号ソフトウェアモジュール試験1（セキュリティレベル1～3）
-------------	--

(別紙)

事業所名称：株式会社 ECSEC Laboratory 評価センター

所在地：東京都千代田区神田錦町3丁目21番ちよだプラットフォームスクウェア

認定区分：情報技術－暗号モジュール評価－暗号ハードウェアモジュール

認定範囲：

暗号モジュールセキュリティ要件及び試験要件

暗号モジュールセキュリティ要件
<ul style="list-style-type: none">・ ISO/IEC 19790:2006 Information Technology – Security Techniques – Security Requirements for Cryptographic Modules・ JIS X 19790:2007 セキュリティ技術－暗号モジュールのセキュリティ要求事項・ 独立行政法人情報処理推進機構の暗号モジュール認証機関組織が公開する同等の文書
暗号モジュール試験要件
<ul style="list-style-type: none">・ ISO/IEC 24759:2008 Information Technology – Security Techniques – Test Requirements for Cryptographic modules・ JIS X 24759:2009 セキュリティ技術－暗号モジュールのセキュリティ試験要件・ 独立行政法人情報処理推進機構の暗号モジュール認証機関組織が公開する同等の文書

認定範囲

2007年11月29日	基本暗号セキュリティ 暗号アルゴリズム実装試験 暗号ハードウェアモジュール試験1（セキュリティレベル1～3）
-------------	--

(別 紙)

事業所名称：株式会社 ECSEC Laboratory 評価センター

所 在 地：東京都千代田区神田錦町3丁目21番ちよだプラットフォームスクウェア

認定区分：情報技術－システム LSI 侵入テスト

認定範囲：

システム LSI 侵入テスト評価方法

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">・ CCRA が公開するスマートカードに関する CC サポート文書・ 独立行政法人情報処理推進機構が公開する CC サポート文書と同等の文書 |
|---|

認定範囲

2012年8月23日	スマートカードに関するCCサポート文書に基づくAVA_VANIに係るシステムLSIへの侵入テスト
------------	--